

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC

61290-5-1

Deuxième édition
Second edition
2006-05

**Amplificateurs optiques –
Méthodes d'essais –**

**Partie 5-1:
Paramètres de réflectance –
Méthode d'analyseur de spectre optique**

(standards.iteh.ai)

Optical amplifiers –

Test methods –

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/807ad1d4-3cce-4d31-aa4f-45cef9f9f9f9/iec-61290-5-1-2006>

Part 5-1:

Reflectance parameters –

Optical spectrum analyzer method



Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 61290-5-1:2006

Numérotation des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI sont numérotées à partir de 60000. Ainsi, la CEI 34-1 devient la CEI 60034-1.

Editions consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la CEI incorporant les amendements sont disponibles. Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent respectivement la publication de base, la publication de base incorporant l'amendement 1, et la publication de base incorporant les amendements 1 et 2.

Informations supplémentaires sur les publications de la CEI

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique. Des renseignements relatifs à cette publication, y compris sa validité, sont disponibles dans le Catalogue des publications de la CEI (voir ci-dessous) en plus des nouvelles éditions, amendements et corrigenda. Des informations sur les sujets à l'étude et l'avancement des travaux entrepris par le comité d'études qui a élaboré cette publication, ainsi que la liste des publications parues, sont également disponibles par l'intermédiaire de:

- **Site web de la CEI** (www.iec.ch)
- **Catalogue des publications de la CEI**
Le catalogue en ligne sur le site web de la CEI (www.iec.ch/searchpub) vous permet de faire des recherches en utilisant de nombreux critères, comprenant des recherches textuelles, par comité d'études ou date de publication. Des informations en ligne sont également disponibles sur les nouvelles publications, les publications remplacées ou retirées, ainsi que sur les corrigenda.
- **IEC Just Published**
Ce résumé des dernières publications parues (www.iec.ch/online_news/justpub) est aussi disponible par courrier électronique. Veuillez prendre contact avec le Service client (voir ci-dessous) pour plus d'informations.
- **Service clients**
Si vous avez des questions au sujet de cette publication ou avez besoin de renseignements supplémentaires, prenez contact avec le Service clients:
Email: custserv@iec.ch
Tél: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00

Publication numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are issued with a designation in the 60000 series. For example, IEC 34-1 is now referred to as IEC 60034-1.

Consolidated editions

The IEC is now publishing consolidated versions of its publications. For example, edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to the base publication, the base publication incorporating amendment 1 and the base publication incorporating amendments 1 and 2.

Further information on IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology. Information relating to this publication, including its validity, is available in the IEC Catalogue of publications (see below) in addition to new editions, amendments and corrigenda. Information on the subjects under consideration and work in progress undertaken by the technical committee, which has prepared this publication, as well as the list of publications issued, is also available from the following:

- **IEC Web Site** (www.iec.ch)
- **Catalogue of IEC publications**
The on-line catalogue on the IEC web site (www.iec.ch/searchpub) enables you to search by a variety of criteria including text searches, technical committees and date of publication. On-line information is also available on recently issued publications, withdrawn and replaced publications, as well as corrigenda.
- **IEC Just Published**
This summary of recently issued publications (www.iec.ch/online_news/justpub) is also available by email. Please contact the Customer Service Centre (see below) for further information.
- **Customer Service Centre**
If you have any questions regarding this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre:
Email: custserv@iec.ch
Tel: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC**

61290-5-1

Deuxième édition
Second edition
2006-05

**Amplificateurs optiques –
Méthodes d'essais –**

**Partie 5-1:
Paramètres de réflectance –
Méthode d'analyseur de spectre optique**

(standards.iteh.ai)

Optical amplifiers –

Test methods –

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/807ad1d4-3cce-4d31-aa4f-45cefbbac9f/iec-61290-5-1-2006>

Part 5-1:

Reflectance parameters –

Optical spectrum analyzer method

© IEC 2006 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission, 3, rue de Varembe, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland
Telephone: +41 22 919 02 11 Telefax: +41 22 919 03 00 E-mail: inmail@iec.ch Web: www.iec.ch



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

L

Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS	4
INTRODUCTION	10
1 Domaine d'application et objet	12
2 Références normatives	12
3 Acronymes et abréviations	12
4 Matériel	12
5 Echantillon d'essai	16
6 Procédure	16
6.1 Réflectance maximale et minimale à l'entrée	16
6.2 Réflectance à la sortie	20
7 Calculs	20
7.1 Réflectance maximale et minimale à l'entrée	20
7.2 Réflectance à la sortie	20
8 Résultats de l'essai	20
8.1 Réflectance maximale et minimale à l'entrée	20
8.2 Réflectance à la sortie	22

ITh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

Figure 1 – Installation typique de l'appareil d'essai de l'analyseur de spectre optique pour la réflectance à l'entrée	14
Figure 2 – Montage pour la mesure de la perte d'insertion du coupleur et de l'isolateur	16
Figure 3 – Montage pour les mesures de puissance à l'entrée de l'OA	18

CONTENTS

FOREWORD.....	5
INTRODUCTION.....	11
1 Scope and object.....	13
2 Normative references.....	13
3 Acronyms and abbreviations	13
4 Apparatus.....	13
5 Test sample.....	17
6 Procedure.....	17
6.1 Maximum and minimum input reflectance.....	17
6.2 Output reflectance	21
7 Calculation	21
7.1 Maximum and minimum input reflectance.....	21
7.2 Output reflectance	21
8 Test results	21
8.1 Maximum and minimum input reflectance.....	21
8.2 Output reflectance	23
Figure 1 – Typical arrangement of the optical spectrum analyzer test apparatus for input reflectance.....	15
Figure 2 – Set-up for insertion loss measurement of optical coupler and isolator.....	17
Figure 3 – Set-up for OA input power measurements.....	19

(standards.iteh.ai)

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

AMPLIFICATEURS OPTIQUES – METHODES D'ESSAIS –

Partie 5-1: Paramètres de réflectance – Méthode d'analyseur de spectre optique

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Électrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les publications de la CEI se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme tels par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEI ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de la CEI dans leurs publications nationales et régionales. Toute divergence entre toute Publication de la CEI et toute publication nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.
- 5) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa responsabilité n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l'une de ses normes.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à la CEI, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEI ou de toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente publication CEI peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété ou de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 61290-5-1 a été établie par le sous-comité 86C: Systèmes et dispositifs actifs à fibres optiques, du comité d'études 86 de la CEI: Fibres optiques.

Cette seconde édition annule et remplace la première édition publiée en 2000 et constitue une révision technique. L'applicabilité a été étendue à tous les amplificateurs optiques disponibles sur le marché – et non pas simplement aux amplificateurs à fibres optiques.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

**OPTICAL AMPLIFIERS –
TEST METHODS –****Part 5-1: Reflectance parameters –
Optical spectrum analyzer method**

FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with an IEC Publication.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61290-5-1 has been prepared by subcommittee 86C: Fibre optic systems and active devices, of IEC technical committee 86: Fibre optics.

This second edition cancels and replaces the first edition published in 2000. It constitutes a technical revision. In this edition the applicability has been extended to all commercially available optical amplifiers—not just optical fiber amplifiers.

Le texte de la présente norme est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
86C/697/FDIS	86C/702/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

La CEI 61290 comprend les parties suivantes, sous le titre général *Amplificateurs Optiques – Méthodes d'essai*:¹

- Partie 1-1: Méthodes d'essai pour les paramètres de gain – Analyseur de spectre optique
- Partie 1-2: Paramètres de puissance et de gain – Méthode de l'analyseur de spectre électrique
- Partie 1-3: Paramètres de puissance et de gain – Méthode du wattmètre optique
- Partie 2-1: Méthodes d'essai pour les paramètres de puissance optique – Analyseur de spectre optique
- Partie 2-2: Méthodes d'essai pour les paramètres de puissance optique – Analyseur de spectre électrique
- Partie 3: Méthodes d'essai des paramètres du facteur de bruit
- Partie 3-1: Paramètres du facteur de bruit – Méthode d'analyseur du spectre optique
- Partie 3-2: Méthodes d'essai pour les paramètres du facteur de bruit – Méthode de l'analyseur spectral électrique
- Partie 5-1: Paramètres de réflectance – Méthode de l'analyseur de spectre optique
- Partie 5-2: Paramètres de réflectance – Méthode de l'analyseur de spectre électrique
- Partie 5-3: Méthodes d'essai des paramètres de réflectance – Tolérance de réflectance en utilisant un analyseur de spectre électrique
- Partie 6-1: Méthodes d'essai pour les paramètres de fuite de pompe – Démultiplexeur optique
- Partie 7-1: Méthodes d'essai pour les pertes d'insertion hors-bande – Mesureur de puissance équipé d'un filtre optique
- Partie 10-1: Paramètres à canaux multiples – Méthode d'impulsion utilisant un interrupteur optique et un analyseur de spectre optique
- Partie 10-2: Paramètres à canaux multiples – Méthode d'impulsion utilisant un analyseur de spectre optique stroboscopique
- Partie 10-3: Paramètres à canaux multiples – Méthodes par sondage
- Partie 11-1: Dispersion en mode de polarisation – Méthode d'analyse propre de matrice de Jones (JME)
- Partie 11-2: Paramètre de dispersion en mode de polarisation – Méthode d'analyse par la sphère de Poincaré

¹ Les premières éditions de certaines de ces parties ont été publiées sous le titre général *Amplificateurs à fibres optiques – Spécification de base* ou *Amplificateurs optiques – Méthodes d'essai*.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
86C/697/FDIS	86C/702/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

IEC 61290 consists of the following parts under the general title *Optical amplifiers – Test methods*:¹

- Part 1-1: Test methods for gain parameters – Optical spectrum analyzer
- Part 1-2: Power and gain parameters – Electrical spectrum analyzer method
- Part 1-3: Power and gain parameters – Optical power meter method
- Part 2-1: Test methods for optical power parameters – Optical spectrum analyzer
- Part 2-2: Test methods for optical power parameters – Electrical spectrum analyzer
- Part 3: Test methods for noise figure parameters
- Part 3-1: Noise figure parameters – Optical spectrum analyzer method
- Part 3-2: Test methods for noise figure parameters – Electrical spectrum analyzer method
- Part 5-1: Reflectance parameters – Optical spectrum analyser method
- Part 5-2: Reflectance parameters – Electrical spectrum analyser method
- Part 5-3: Test methods for reflectance parameters – Reflectance tolerance using an electrical spectrum analyser
- Part 6-1: Test methods for pump leakage parameters – Optical demultiplexer
- Part 7-1: Test methods for out-of-band insertion losses – Filtered optical power meter
- Part 10-1: Multi-channel parameters – Pulse method using an optical switch and optical spectrum analyzer
- Part 10-2: Multi-channel parameters – Pulse method using a gated optical spectrum analyzer
- Part 10-3: Multi-channel parameters – Probe methods
- Part 11-1: Polarization mode dispersion – Jones matrix eigenanalysis method (JME)
- Part 11-2: Polarization mode dispersion parameter – Poincaré sphere analysis method

¹ The first editions of some of these parts were published under the general title *Optical fibre amplifiers – Basic specification or Optical amplifier test methods*.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date du résultat de la maintenance indiquée sur le site web de la CEI à l'adresse suivante: "http://webstore.iec.ch", dans les données liées à la publication spécifique. A cette date, la publication sera:

- reconduite,
- supprimée;
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

iTeh STANDARD PREVIEW (standards.iteh.ai)

[IEC 61290-5-1:2006](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/807ad1d4-3cce-4d31-aa4f-45cefbabac9f/iec-61290-5-1-2006)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/807ad1d4-3cce-4d31-aa4f-45cefbabac9f/iec-61290-5-1-2006>

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the maintenance result date indicated on the IEC web site under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

iTeh STANDARD PREVIEW (standards.iteh.ai)

[IEC 61290-5-1:2006](#)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/807ad1d4-3cce-4d31-aa4f-45cefbabac9f/iec-61290-5-1-2006>